

半導體測試

S530 參數測試系統

S530 參數測試系統是專為必須處理各種裝置和技術的生產和實驗室環境所提供的最佳化設計，具有業界領先的測試規劃靈活性、自動測試功能、探棒台整合，以及測試資料管理能力。這些測試解決方案的設計匯聚了 30 多年來吉時利為全球客戶所提供的各種各樣標準和自訂參數測試系統的寶貴經驗

系統特色：

全自動探針臺提供精準高速的量測

- 能快速適應新器件與測試要求
- 快速，靈活，交互式測試方案開發
- 相容常見的全自動探針臺
- 1kV，C-V 測試，脈衝發生器，頻率測試，和低電壓測試提供方案
- 與吉時利的 9139A 機型探棒卡轉接器相容
- 支援重複使用現有的 5 吋探棒卡庫
- 成熟的儀器技術確保在實驗室和工廠環境下均可獲得高量測準確度和重複性

